

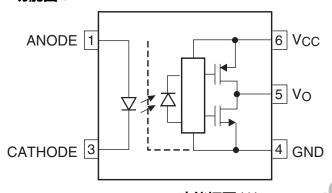
TLP155

---0.6A 输出电流、栅极驱动光电耦合器

1.概述:

TLP155 由 GaAlAs 红外发光二极管和集成的高增益、高速光电探测器组成。TLP155 采用SO6 封装。光电探测器具有内部法拉第屏蔽,可提供±20kV/µs 的共模瞬变抗扰度。TLP155 适用于 IGBT或功率 MOSFET 的直接栅极驱动电路。

2.功能图:



TLP155 功能框图⁽¹⁾

注: (1) 4、6 脚间必须接 0.1uF 的旁路电容

3.特性:

缓冲逻辑型(图腾柱输出)

● 封装: SO6

輸出峰值电流:±0.6A(最大)

● 工作温度:-40°C至100°C

輸入阈值电流:7.5mA(最大)

● 传输延迟时间:200ns(最大)

● 共模瞬态抑制:±20kV/us(最小)

● 传输延迟偏差: ±85ns(最大)

● 隔离电压:3750Vrms(最小)

4.应用:

- 等离子显示面板(PDPs)
- 晶体管逆变器
- MOSFET 栅极驱动
- IGBT 栅极驱动

5.真值表:

输入	输出
高	高
低	低

6.注意:

建议在处理和组装该器件时采取常规的静电预防措施,以防止静电放电可能导致产品的损坏或退化。



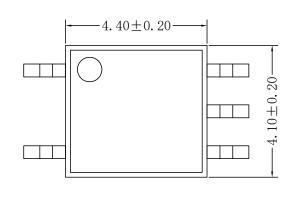
7.引脚定义:

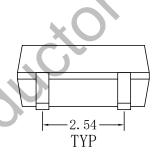
PIN	名称	功能
1	Anode	LED 正极
3	Cathode	LED 负极
4	GND	地
5	V _o	输出
6	V _{CC}	电源电压

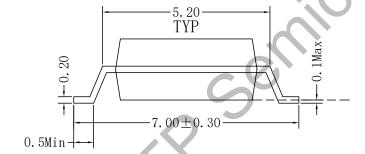
8.外形尺寸:

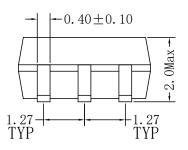
单位:毫米 (mm)

SO6 外形尺寸









9.产品标记:



YY=生产年份末两位数字(如 "2021年" 印 "21")

WW=生产周次两位数字(如 "第一周" 印 "01")



10.最大额定值(除非另有规定, T_A=25℃):

	参数	符号	额定值	单位
输入	输入正向电流	${ m I}_{\sf F}$	20	mA
	输入正向电流降额(TA≥92°C)	$\Delta I_F/\Delta T_A$	-0.63	mA/°C
	峰值瞬态输入正向电流(2)	I_{FPT}	1	Α
	输入反向电压	V_R	5	V
	输入功耗	P _D	40	mW
	输入功耗降额(TA≥92°C)	$\Delta P_D/\Delta T_A$	-1.2	mW/°C
	结温	Tj	125	°C
输出	峰值高电平输出电流 ⁽³⁾ (T _A =-40 to 100℃)	${ m I}_{\sf OPH}$	-0.6	Α
	峰值低电平输出电流 ⁽³⁾ (T _A =-40 to 100℃)	${ m I}_{\sf OPL}$	0.6	Α
	输出电压	V _o	35	V
	电源电压	V _{CC}	35	V
	输出功耗	Po	80	mW
	输出功耗降额(TA≥85°C)	$\Delta P_{O}/\Delta T_{A}$	-2	mW/°C
	结温	Tj	125	°C
整体	工作温度	Topr	-40 to 100	°C
	贮存温度	Tstg	-55 to 125	°C
	铅焊温度(10s)	Tsol	260	°C
	隔离电压 ⁽⁴⁾ (AC, 60s, R.H.≤60%)	BV _S	3750	Vrms

注: (2) 脉宽≤1us, 300pps。

- (3)指数波形。脉宽≤2µs, f≤10kHz, V_{cc}=20V, T_A=-40 to 100℃。
- (4)该器件被视为双端器件:引脚1和3短接在一起,引脚4、5和6短接在一起。

11.推荐工作条件:

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
输入阈值电流 ⁽⁵⁾ (L/H)	$ m I_{FLH}$	10	ı	15	mA
输入阈值电压(H/L)	V_{FHL}	0	-	0.8	V
电源电压(6)	V _{CC}	10	1	30	V
峰值高电平输出电流	\mathbf{I}_{OPH}	_	_	-0.2	Α
峰值低电平输出电流	I_{OPL}	_	-	+0.2	Α
工作温度	Topr	-40	_	100	℃
工作频率(7)	f	_	_	250	kHz

- 注: (5) 输入导通电流的上升和下降时间应小于 0.5us。
 - (6)表示工作范围,而不是推荐的工作条件。
 - (7)指数波形。I_{OPH}≥-0.25A(≤80ns), I_{OPL}≤0.25A(≤80ns), T_A=100℃。



12.电气特性(除非另有规定, T_A=-40 to 100℃, 所有典型值在 T_A=25℃下测得):

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入正向电压	V_{F}	$I_F=10$ mA , $T_A=25$ °C	1.40	1.57	1.80	٧
正向电压温度系数	$\Delta V_F/\Delta T_A$	I _F =10mA	_	-1.8	_	mV/°C
输入反向电流	\mathbf{I}_R	V _R =5V , T _A =25°C	_	1	10	uA
输入电容	Ct	V=0V , f=1MHz , T _A =25°C	_	60	_	pF
高电平输出电压	V _{OH}	I_F =10mA , V_{CC} =10V , I_O =-100mA	9.8	9.9	_	٧
低电平输出电压	V _{OL}	V_F =0.8V , V_{CC} =10V , I_O =100mA	_	0.06	0.2	٧
高电平电源电流	I_{CCH}	I_F =10mA , V_{CC} =10 to 30V , V_O =Open	_	1.7	3.0	mA
低电平电源电流	I_{CCL}	I_F =0mA , V_{CC} =10 to 30V , V_O =0pen	_	2.1	3.0	mA
输入阈值电流(L/H)	\mathbf{I}_{FLH}	$V_{CC}=15V$, $V_O>1V$	_	1.0	7.5	mA
输入阈值电压(H/L)	V_{FHL}	V_{CC} =15V , V_{O} < 1V	0.8		_	٧
电源电压	V _{CC}	_	10	<u> </u>	30	V
低电压锁定阈值	V _{UVLO+}	I _F =10mA , V _O >5V	. 40	7.9	_	V
	$V_{\text{UVLO-}}$	$I_F=10$ mA , $V_O<5$ V		7	_	٧
低电压锁定阈值迟滞	UVLO _{HYS}		プ –	0.9	_	V

13.隔离特性(除非另有规定, T_A=25℃):

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	
总电容(8)	_	V =0V ==1MH=		0.8	_	nΕ	
(输入到输出)	C _S	V _S =0V , f=1MHz	_	0.6	_	pF	
隔离电阻(8)	R_S	V _S =500V , R.H.≤60%	1012	1014	_	Ω	
隔离电压(8)	BVs	交流 , 60s	3750	_	_	Vrms	
		交流,1s在油中	_	10000	_	VIIIS	
		直流, 60s 在油中	_	10000	_	Vdc	

注:(8)该器件被视为双端器件:引脚1和3短接在一起,引脚4、5和6短接在一起。



14.开关特性(除非另有规定, T_A=-40 to 100℃, 所有典型值在 T_A=25℃下测得):

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
海根 克 由亚 <i>性</i> 松亚(0)	t _{PLH}	$I_F=0\rightarrow 10$ mA , $V_{CC}=20$ V ,		120	170	ns
逻辑高电平传输延迟 ⁽⁹⁾ 		Rg=30 Ω , Cg=1nF , T _A =25 $^{\circ}$ C	_			
*四#4/17 中立/++4-7ご (0)	t _{PHL}	$I_F=10\rightarrow 0$ mA , $V_{CC}=20V$,		120	170	ns
逻辑低电平传输延迟 ⁽⁹⁾ 		Rg=30 Ω , Cg=1nF , T _A =25 $^{\circ}$ C	_			
)四根京内亚/#tA7737(0)	_	$I_F=0\rightarrow 10$ mA , $V_{CC}=20V$,	F0	120	200	
逻辑高电平传输延迟 ⁽⁹⁾ 	t _{PLH}	$Rg=30\Omega$, $Cg=1nF$	50	120	200	ns
* ###/(*: 中亚/++ A 74*17(0)	_	$I_F=10\rightarrow 0$ mA , $V_{CC}=20V$,	50	120	200	ns
逻辑低电平传输延迟 ⁽⁹⁾ 	t _{PHL}	$Rg=30\Omega$, $Cg=1nF$				
传输延迟偏差 ⁽⁹⁾⁽¹²⁾		$I_F=0 \longleftrightarrow 10 \text{mA}$, $V_{CC}=20 \text{V}$,	-85	_	85	ns
(器件到器件)	tpsk	Rg=30 Ω , Cg=1nF				
15. 中央 (5)	t _{PHL} -t _{PLH}	$I_F=0 \longleftrightarrow 10 \text{mA}$, $V_{CC}=20 \text{V}$,	-	5	50	ns
脉宽失真 ⁽⁹⁾ 		$Rg=30\Omega$, $Cg=1nF$				
<i>+</i> ∆	t _R	$I_F=0\rightarrow 10$ mA , $V_{CC}=20V$,		35	_	ns
输出上升时间 ⁽⁹⁾		Rg=30 Ω , Cg=1nF				
#A.I.I. T. [/2 n.+ \= 1/0)	t _F	$I_F=10\rightarrow 0$ mA , $V_{CC}=20V$,	-	15	ı	ns
输出下降时间 ⁽⁹⁾ 		$Rg=30\Omega$, $Cg=1nF$				
		$V_{CM} = 1000 V_{P-P}$, $I_F = 10 \text{mA}$,				
输出高电平共模抑制(10)	CM _H	$V_{CC}=20V$, $T_A=25^{\circ}C$,	±20	_	_	kV/µs
		V _{O(MIN)} =16V				
输出低电平共模抑制(11)) CM _L	$V_{CM}=1000V_{P-P}$, $I_F=0mA$,	±20	_	_	kV/µs
		$V_{CC}=20V$, $T_A=25^{\circ}C$,				
		$V_{O(MAX)}=1V$				

注: (9) 输入信号 (f=250kHz , 占空比=50% , $t_R=t_F=5 ns$ 或更少) 。

CL约为15pF,包括探头和杂散接线电容。

- (10)输出高电平共模抑制指,最大可承受共模电压的上升速率,并保持输出高电平($V_0>16V$)。
- (11)输出低电平共模抑制指,最大可承受共模电压的下降速率,并保持输出低电平 $(V_0 < 1V)$ 。
- (12)传输延迟偏差,tpsk,等于在相同给定条件(电源电压、输入电流、温度等)下,各器件之间在 t_{PIL}和/或 t_{PIL}中出现的最坏情况差异的大小。



15.测试电路:

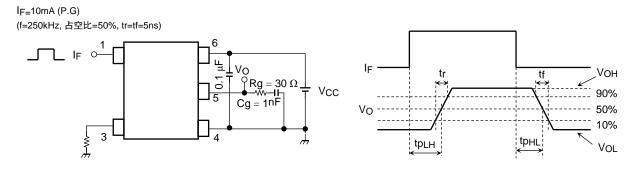


图 1: t_{PLH}, t_{PHL}, tr, tf, |t_{PHL}-t_{PLH}|测试电路

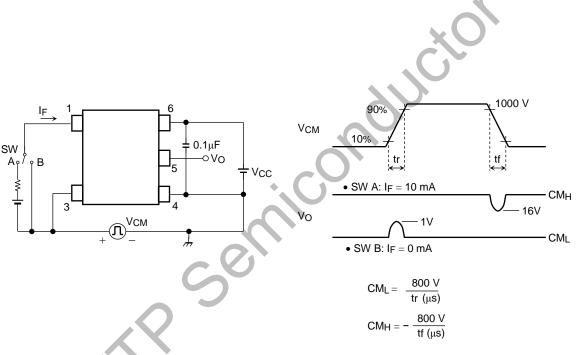


图 2: CM_H, CM_L测试电路



16.典型性能曲线:

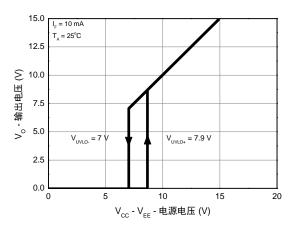


图 3: 低电压锁定

